

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 01306558 A

(43) Date of publication of application: 11.12.89

(51) Int. CI

C23C 14/34

(21) Application number: 63135148

(22) Date of filing: 31.05.88

(71) Applicant:

SUMITOMO METAL IND LTD

(72) Inventor:

TANAKA MASAHIKO INOUE TAKU

TANI TAKAYUKI

(54) SPUTTERING DEVICE

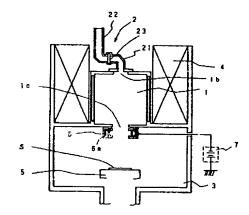
(57) Abstract:

PURPOSE: To efficiently prevent the deposition of a sputtering material on a microwave inlet window by specifying the structure of the microwave inlet pipe to a plasma producing chamber in the title sputtering device using the plasma produced by utilizing electron cyclotron resonance.

CONSTITUTION: The inside of the plasma producing chamber 1 is evacuated, a microwave is introduced through the inlet window 2 while introducing a gas such as Ar, a magnetic filed is generated by an exciting coil 4 to establish an electron cyclotron resonance condition in the plasma producing chamber, hence plasma is produced, and the plasma is introduced into a sample chamber 3 through an outlet window 1c. Since a negative voltage is impressed on a target 6 by a power source 7. positively charged Ar ion is accelerated and allowed to collide with the target 6, hence the target is sputtered, and the thin film of the target material is formed on a substrate S. In this case, the microwave inlet pipe 2 is formed with the two waveguides 21 and 22 at right angles to each other with a quartz glass window 23 in between. Consequently, the deposition of the

sputtering material on the window 23 is obviated, and the transmittance for the microwave is not reduced.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO&Japio



®日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) .平1-306558

⑤Int.Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

個公開 平成1年(1989)12月11日

C 23 C 14/34

8520-4K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

会発明の名称 スパツタリング装置

> の特 願 昭63-135148

@出 願 昭63(1988)5月31日

⑫発 明 田 中 雅 彦 兵庫県尼崎市西長洲本通1丁目3番地 住友金属工業株式 会社総合技術研究所内

個発 明 井 上 兵庫県尼崎市西長洲本通1丁目3番地 住友金属工業株式

会社総合技術研究所内

冗発 隆 之 兵庫県尼崎市西長洲本通1丁目3番地 住友金属工業株式

会社総合技術研究所内

勿出 住友金属工業株式会社 個代 理 人 弁理士 河野

登夫

卓

大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

- 1. 発明の名称 スパッタリング装置
- 2. 特許請求の範囲
 - 1. マイクロ波を利用した電子サイクロトロン 共鳴励起によりプラズマ生成室内にプラズマ を生成させ、生成させたプラズマを磁界によ ってターゲット側に導くようにしたスパッタ リング装置において、

前記プラズマ生成室へマイクロ波を導く導 波管はその内部にプラズマ生成室内の磁界の 方向と平行な向きとなるマイクロ波電界が形 成されるよう前記導波管の一部に磁界と直交 する向きの延在部分を備え、この延在部分内 に誘電体材料にて封止したマイクロ波導入窓 を設けたことを特徴とするスパッタリング装

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明はマイクロ波を利用した電子サイクロト ロン共鳴励起により生成させたアラズマを用いる スパッタリング装置に関する。

〔從来技術〕

一般に半導体集積回路等の電子デバイスの製造 過程で試料基板上に薄膜を形成する方法として、 シリコン系薄膜の形成には主として高周波放電に より生成させたプラズマを用いる化学蒸費(CVD: Chemical Vapor Deposition)法が、また金属又は 金属化合物の薄膜形成には主としてスパッタ法が 用いられてきた。

しかし高周波プラズマCVD 法は試料益板を250 ℃~400 ℃に加熱する必要があり、また膜の緻密 性の点で膜質に問題がある。

この対策として電子サイクロトロン共鳴(ECR: Blectron Cyclotron Resonance) を利用して生成 させたプラズマを用いるCVD 法が提案されている。 この方法は試料基板を加熱する必要がなく、しか も高温CVD 法に匹敵する緻密な膜質が得られる利 点を有する。

一方スパッタ法は金属原子を容易に供給できる。 反面、膜制御が難しく、また膜の緻密性にも問題

があった。

そこでこれを解消する方法としてECR プラズマ 技術とスパッタ法とを組み合せたECR スパッタ法 が提案されている(特開昭59-47728 号)。

第3図は従来におけるECR スパッタ法を実施する装置の模式的税断面図であり、図中 1 はプラズマ生成室、 2 はマイクロ被導波管、 3 は試料室、 4 は励磁コイルを示している。

プラズマ生成室1の上部壁中央には石英ガラス1a'にて閉鎖したマイクロ波導人窓1b'を、またこれと対向する下部壁中央にはプラズマ引出る1cを備えており、マイクロ波導人窓1b'にはマイクロ波導波管2の一端部が連結され、またプラズマリ出窓1cに面して試料室3が配設され、更に周囲にはプラズマ生成室1及びこれに接続されたマイクロ波導波管2の一端部にわたってこれらを囲模する態様で励磁コイル4が周設されている。

ット6表面に人射してこれに衝撃を与え、ターゲット6の原子がスパッタされてプラズマ流中に飛び出し、そのまま、また一部はプラズマ中で電子を失ってイオン化された状態で試料基板 S に人射し成膜がなされる。

〔発明が解決しようとする課題〕

本発明はかかる事情に鑑みなされたものであって、 その目的とするところはマイクロ波導入窓への膜付着を抑制し得るようにしたスパックリング

に臨ませてスパッタ用のターゲット 6 がシールドケース 6a に包持されて配設されている。ターゲット 6 は、短い円筒形に形成され、その内周面を除く、上、下端面及び外周面をシールドケース 6a にて被覆されており、これにはシールドケース 6a を貫通して直流電源 7 の負極が接続せしめられている。

プラズマ中のイオンはプラズマ引出窓icを経て 試料室 3 内に導入される際に、ターゲット 6 に印 加された負電圧によって加速された状態でターゲ

装置を提供するにある。

(課題を解決するための手段)

本発明に係るスパッタリング装置はプラズマ生成室へマイクロ彼を導く導波管においてその内部にプラズマを導くための従界の方向と平行な向きとなるマイクロ波電界が形成されるよう前記導波管の一部に磁界と直交する向きの延在部分を備え、この延在部分内に誘電体材料にて封止したマイクロ波導入窓を設ける。

(作用)

本発明にあってはこれによって、マイクロ波を プラズマ生成室内に導くマイクロ波導入窓に 楔が 形成されるのを効果的に防止し得る。

(実施例)

以下、本発明をその実施例を示す図面に基づき 具体的に説明する。

第1図は本発明に係るスパッタリング装置(本 発明装置という)の模式的報断面図、第2図はマ イクロ波導波管の拡大断面図であり、図中1はプ ラズマ生成室、2はマイクロ波導波管、3は試料 室、4は励磁コイル、Sは試料基板を示している。

プラズマ生成室 1 はマイクロ波の空洞共振器と して機能するよう構成されており、その上部壁中 央にはマイクロ波導人口1bを、また下部壁中央に はプラズマ引出窓 1cを備えており、前記マイクロ 被導入口1bにはマイクロ波導波管 2 の一端部が記 統され、またプラズマ引出窓 1cに面して試料室 3 が配数され、更に周囲にはプラズマ生成室 1 及び これに接続したマイクロ波導波管 2 の一端部にわ たってこれらを囲続する態様で励磁コイル 4 が配 設されている。

マイクロ波導波管2は第2図に示す如く第1マイクロ波導波管部21と第2のマイクロ波導波管部21と第2のマイクロ波導波管部21の一端部はその中間部において90°海曲せしめられており、一端部はプラズマ生成窒1のマイクロ波導入口1bの閉口部間間に0リング1dを介在させてプラズマ生成窒1にねじ止め固定され、また他端部は助磁コイル4の軸心線と直交する水平方向に延在せしめられ、これには第2マイクロ波導管

周面を除く上、下端面及び外周面にわたってこれを覆うシールドケース6a内に抱持されて、前記プラズマ引出窓1cと同心状にその直下に配設されており、これには直流電源7の負極側が接続されている。

而してこのような本発明装置にあってはブラズマ生成室 1、 は料室 3 から排気して所定値に減圧した後、図示しないガス供給系からプラズマ生成室 1 内にマイクロ波導政管 2 を通してですイクロ波を導入すると共に、励併コイル4にてびりてを形成し、プラズマ生成室 1 内に電子サイクロン共鳴条件を成立させてアラズマセ成 ロン共鳴条件を成立させて形成される発光 ひりによってアラズマ引出窓1cを通じてば料室 3 内に導入する。

プラズマがプラズマ引出窓1cを通過する際、ターゲット 6 には直流電源 7 にて負電圧が印加せしめられているから、プラズマ中のイオンはこれに、引き寄せられてターゲット 6 の设面に加速された

郎22の一端部が接続されている。

第2のマイクロ波導波管部22はその一端部近傍で直角に湾曲せしめられており、この湾曲せしめられており、この湾曲せしめられた一端部と前記第1マイクロ波導波管部21の 他端部との間には石英ガラス23及びロリング24を 介在させて両者のフランジ21b、22aをボルト・ナットを用いて締結し、気密状態に封止されたマイクロ波導入窓1aを形成せしめてある。

また励磁コイル4は図示しない直流電源に接続されており、プラズマ生成窒1内に電子サイクロトロン共鳴条件を満たす磁界を形成すると共に、 試料室3例に向けて磁東密度が低下する発散磁界 を形成するようにしてある。

試料室3内には前記プラズマ引出窓1cと対向する位置に試料台5が配設され、この上に試料基板Sを載置するようにしてある。

また試料室3内には前配プラズマ引出窓1cの試料室3側の開口部の周縁に臨ませてスパッタ用のターゲット6が配設されている。

ターゲット6は短い円筒状に形成され、その内

状態で衝突し、これをスパッタする。

スパッタされてターゲット 6 から飛び出した原子はそのまま、また一部は周囲のプラズマ中で電子を失ってイオン化され、試料基板 S の表面に導かれ、これに付着して成膜が行われる。

特開平1-306558(4)

方向矢符で示す如くに、マイクロ波電界方向は励低コイル4にて形成される磁界の方向Mと直交する方向に、また励磁コイル4の軸心線と直交する向きに延在する部分21c.21b間では同じくく管内のマイクロ波電界方向は励磁コイル4により形成される磁界方向と平行な向きに形成されるようにしてあり、この後者の部分内では電子サイクロトとであり、この後者の部分内では電子サイクロン共鳴条件が成立せず、この部分でプラス23はプラスマにさらされることがなく、加熱によるOリング24の損傷もない。

〔効果〕

以上の如く本発明装置にあってはプラズマの生成に用いるマイクロ波の導破管に、プラズマを誘導する磁界の方向と直交する延在部分を形成して。この延在部分内にマイクロ波導人窓を形成してあるから、マイクロ波導人窓近くでは電子サイクロン共鳴条件が成立することがなく、従ってプラズマの生成が少ないためマイクロ波導入窓の石英ガラスはタ

ーゲットから隠蔽された位置にあってスパッタされた原子が石英ガラスに付着する等の不都合も生じない等本発明は優れた効果を奏するものである。 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明装置の模式的縦断面図、第2図はマイクロ波導波管の拡大断面図、第3図は従来 装置の模式的拡大断面図である。

 1 … ブラズマ生成室
 2 … マイクロ波導波管

 3 … 試料室
 4 … 助磁コイル
 5 … 試料台

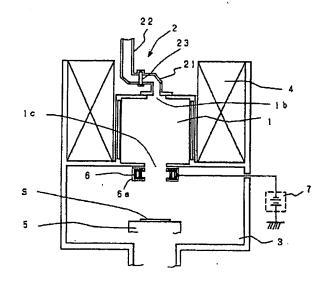
 6 … ターゲット
 6a … シールドケース

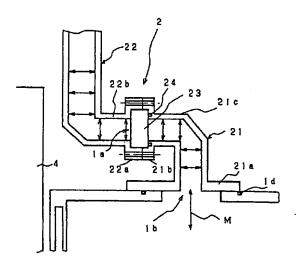
 7 … 電源
 21 … 第 1 マイクロ波導波管部

 22 … 第 2 マイクロ波導波管部
 23 … 石英ガラス

 24 … 〇リング

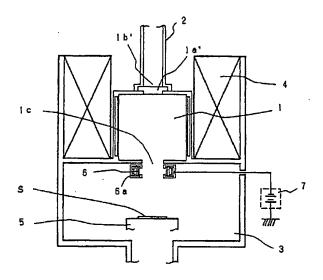
特 許 出願人 住友金属工業株式会社 代理人 弁理士 河 野 登 夫





第 2 図

第 1 図



第 3 図